PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number:

CN 1209883

(43) Date of publication of application: 03.03. 1999

(21)Application number: 1995198015

(71)Applicant: Sanyo Electric co., Ltd.

(22)Date of filing:

11.29. 1995

(72)Inventor: Kawabe Masahiko

(54) Display and method of producing the display

(57)Abstract

First and second substrates oppose each other. A liquid crystal layer is sandwiched between these substrates. A common electrode is formed on the second substrate on the liquid crystal layer side. Display electrodes of liquid crsytal cells (LC) are formed on the first substrate on the liquid crystal layer side. Pixel driving elements are connected to the display electrodes. On-chip color filters for R, G and B colors comprise photosensitive polymer color films formed on the display electrodes on the liquid crystal layer side. Black matrices each comprise a photosensitive polymer color film formed between on-chip color filters of R, G and B colors.

[51] Int. Cl⁶

G02F 1/133

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 95198015.7

[43]公开日 1999年3月3日

[11]公开号 CN 1209883A

[22]申请日 95.11.29 [21]申请号 95198015.7

[86]国际申请 PCT/JP95/02431 95.11.29

[87]国际公布 WO97/20251 日 97.6.5

[85]进入国家阶段日期 98.7.17

[71]申请人 三洋电机株式会社

地址 日本大阪府

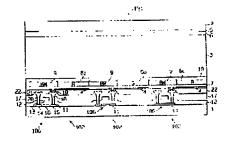
[72]发明人 川辺雅彦

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 代理人 程天正 叶恺东

权利要求书 4 页 说明书 17 页 附图页数 12 页

[54]发明名称 显示装置和显示装置的制造方法 [57]摘要

第1和第2基板(1、2)相对配置。液晶层(3)配置在各基板(1、2)之间。公共电极(5)在第2基板(2)的液晶层(3)一侧形成。液晶单元(LC)的显示电极(4)在第1基板(1)的液晶层(3)一侧形成。像素驱动元件(106)与显示电极(4)连接。RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c)由在显示电极(4)的液晶层(3)一侧形成的感光性高分子彩色薄膜(31、43、53)构成。黑底(9、42、52)由在RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c)之间形成的感光性高分子彩色薄膜(33、54)构成。



- 1. 一种显示装置,具有由感光性高分子彩色薄膜(31、43、53)构成的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c).
- 5 2. 一种显示装置,具有相对的第1和第2基板(1、2)、配置在各基板(1、2)间的液晶层(3)、在第2基板(2)的液晶层(3)一侧形成的公共电极(5)、在第1基板(1)的液晶层(3)一侧形成的液晶单元(LC)的显示电极(4)、与显示电极(4)连接的像素驱动元件(106)、在显示电极(4)的液晶层(3)一侧形成的由感光10 性高分子彩色薄膜(31、43、53)构成的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c)。
- 3. 一种显示装置,具有相对的第1和第2基板(1、2)、配置在各基板(1、2)间的液晶层(3)、在第2基板(2)的液晶层(3)一侧形成的公共电极(5)、在第1基板(1)的液晶层(3)一侧形成的分类电极(4)的显示电极(4)、与显示电极(4)连接的像素驱动元件(106)、在显示电极(4)的液晶层(3)一侧形成的由感光性高分子彩色薄膜(31、43、53)构成的RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c)之的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c)之间形成的由感光性高分子彩色薄膜(33、54)构成的黑底(9、42、52)。
- 4. 一种显示装置,具有相对的第1和第2基板(1、2)、配置在各基板(1、2)间的液晶层(3)、在第2基板(2)的液晶层(3)一侧形成的公共电极(5)、在第1基板(1)的液晶层(3)一侧形成的25 平坦化绝缘膜(22)、在第1基板(1)的液晶层(3)一侧形成的液晶单元(LC)的显示电极(4)、与显示电极(4)连接的像素驱动元件(106)、在显示电极(4)的液晶层(3)一侧形成的由感光性高分子彩色薄膜(31、43)构成的RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c)、在RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c)、在RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c)之间形成的由感光性高分子彩色薄膜(33)构成的黑底(9、42),该黑底的膜厚与各片内彩色滤光器的膜厚相同,黑底和各片内彩色滤光器的表面被平坦化。

5. 一种显示装置,具有相对的第1和第2基板(1、2)、配置在各基板(1、2)间的液晶层(3)、在第2基板(2)的液晶层(3)一侧形成的公共电极(5)、在第1基板(1)的液晶层(3)一侧形成的液晶单元(LC)的显示电极(4)、与显示电极(4)连接的像素驱动元件(106)、在显示电极(4)的液晶层(3)一侧形成的由感光性高分子彩色薄膜(53)构成的RGB各色的片内彩色滤光器(51a~51c)之间形成的由感光性高分子彩色薄膜(54)构成的黑底(52),该黑底的膜厚比各片内彩色滤光器的膜厚薄,黑底和各片内彩色滤光器的表面被平坦化。

- 6. 按权利要求2 所述的显示装置, 其特征在于: 像素驱动元件(106)是晶体管或二极管。
- 7. 按权利要求2所述的显示装置,其特征在于:像素驱动元件(106)是从由平面型、反平面型、交错型、反交错型构成的组中选择的一15 种结构的薄膜晶体管。

- 8. 一种显示装置的制造方法,包括在基板(1)上形成像素驱动元件(106)的工序、形成与像素驱动元件(106)连接的显示电极(4)的工序、将感光性高分子彩色薄膜(31、43、53)粘贴到显示电极(4)上的工序、对感光性高分子彩色薄膜(31、43、53)进行曝20 光处理和显影处理形成片内彩色滤光器(8a~8c、41a~41c、51a~51c)的工序。
- 9. 一种显示装置的制造方法,包括: 在基板(1)上形成像素驱动元件(106)的工序; 形成与像素驱动元件(106)连接的显示电极(4)的工序; 将红色的感光性高分子彩色薄膜(31、53)粘贴到显示电极(4)上的工序; 对红色的感光性高分子彩色薄膜(31、53) 进行曝光处理和显影处理、形成红色的片内彩色滤光器(8a、51a)的工序; 将绿色的感光性高分子彩色薄膜(31、53)粘贴到显示电极(4)上的工序; 对绿色的感光性高分子彩色薄膜(31、53)进行曝光处理和显影处理、形成绿色的片内彩色滤光器(8b、51b)的工序; 30 将蓝色的感光性高分子彩色薄膜(31、53) 粘贴到显示电极(4)上的工序; 对蓝色的感光性高分子彩色薄膜(31、53) 进行曝光处理和显影处理、形成蓝色的片内彩色滤光器(8c、51c)的工序; 将黑色

的感光性高分子彩色薄膜(33、54)粘贴到包含RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、51a~51c)的元件的整个面上的工序;对黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、54)进行曝光处理和显影处理、形成黑底(9、52)的工序。

10. 按权利要求9所述的显示装置的制造方法,其特征在于:对上述黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、54)的曝光处理包括如下工序

5

15

25

30

通过具有比RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、51a~51c)的间隙小的间隙(34a)的图案的光掩膜(34),对黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、54)从该彩色薄膜的一侧进行曝光;和

10 将RGB各色的片內彩色滤光器(8a~8c、51a~51c)作为遮光膜、从基板(1)的反面将黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、54)进行背面曝光。

11. 按权利要求9所述的显示装置的制造方法,其特征在于:对上 述黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、54)的曝光处理包括如下工序

通过具有比RGB各色的片內彩色滤光器(8a~8c、51a~51c)的间隙小并且比像素驱动元件的不透明材料部分大的间隙(34a)的图案的光掩膜(34),从该彩色薄膜的一侧对黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、54)进行曝光;和

将RGB各色的片内彩色滤光器(8a~8c、51a~51c)作 20 为遮光膜,从基板(1)的反面将黑色的感光性高分子彩色薄膜(33、 54)进行背面曝光的工序。

> 12. 一种显示装置的制造方法,包括如下工序 在基板(1)上形成像素驱动元件(106); 形成与像素驱动元件(106)连接的显示电极(4);

将感光性高分子彩色薄膜(43)粘贴到显示电极(4)上;

对感光性高分子彩色薄膜(43)进行曝光处理和显影处理,同时形成RGB各色的片内彩色滤光器(41a-41c)和黑底(42)。

13. 按权利要求 8 所述的显示装置的制造方法, 其特征在于:包括在形成显示电极(4)之前在基板(1)上形成平坦化绝缘膜(22)的工序。

14. 按权利要求9所述的显示装置的制造方法,其特征在于:包括在形成显示电极(4)之前在基板(1)上形成平坦化绝缘膜(22)的

工序.

- 15. 按权利要求12所述的显示装置的制造方法, 其特征在于:包括在形成显示电极(4)之前在基板(1)上形成平坦化绝缘膜(22)的工序。
- 5 16. 按权利要求 9 所述的显示装置的制造方法, 其特征在于: 黑底 (52)的膜厚比RGB各色的片内彩色滤光器 (51a~51c)的膜厚薄, 黑底和各片内彩色滤光器的表面被平坦化。
- 17. 按权利要求 8 所述的显示装置的制造方法, 其特征在于:包括在片内彩色滤光器 (8 a ~ 8 c、4 1 a ~ 4 1 c、5 1 a ~ 5 1 c)上 形成定向膜 (10)的工序, 该定向膜的形成温度设定得低于片内彩色滤光器的耐热温度。

显示装置和显示装置的制造方法

技术领域

15

30

5 本发明涉及显示装置和显示装置的制造方法。 技术背景

近年来,使用薄膜晶体管(TFT; Thin Film Transistor)的有源矩阵方式的液晶显示器(LCD; Liquid Crystal Display)作为高画质的显示装置,已引起人们的注意。

10 使用配置为矩阵的点进行显示的点矩阵 L C D 有单纯矩阵方式和有源 矩阵方式。

单纯矩阵方式是与扫描信号同步地从外部直接驱动配置为矩阵的各像素的液晶的方式, 仅由显示电极和液晶构成 L C D 的显示部即像素部 (液晶屏). 因此, 如果扫描线数增大,则分配给 1 个像素的驱动时间(占空比)就减少,从而对比度将降低.

另一方面,有源矩阵方式,是将像素驱动元件(有源元件)和信号存储元件(像素容量)集成到配置为矩阵的各像素上、对各像素进行一种存储动作将液晶驱动为准静态的方式。即,像素驱动元件起根据扫描信号切换通/断状态的开关的功能。并且,数据信号(显示信号)通过处于导通20 状态的像素驱动元件传输到显示电极,进行液晶的驱动。然后,像素驱动元件成为截止状态时,加在显示电极上的数据信号就以电荷的状态存储到信号存储元件中,在像素驱动元件再次成为导通状态前,一直进行液晶的驱动。因此,即使扫描线数增大从而分配给1个像素的驱动时间减少,液晶的驱动也不受影响,从而对比度也不会降低。因此,按照有源矩阵方式,25 与单纯矩阵方式相比,可以进行相当高的画质的显示。

有源矩阵方式随像素驱动元件的不同而大致分为晶体管型(3端子型)和二极管型(2端子型)。晶体管型的特征是,与二极管型相比,制造困难,但是,其反面则是提高对比度和解像率容易,可以实现与CRT相匹敌的高品位的LCD。上述有源矩阵方式的动作原理的说明主要是与晶体管型对应的说明。

作为晶体管型的像素驱动元件,通常使用TFT。在TFT中,在绝缘基板上形成的半导体薄膜作为有源层使用。作为有源层,也使用硒化镉

(CdSe)和碲(Te)进行了研究,但是,一般的有源层是非晶硅膜和多晶硅膜。作为有源层,使用非晶硅膜的TFT称为非晶硅TFT,使用多晶硅膜的TFT称为多晶硅TFT。多晶硅TFT与非晶硅TFT相比,迁移率大,驱动能力高。因此,多晶硅TFT不仅可以作为像素驱动元件使用,而且可以作为构成逻辑电路的元件使用。因此,如果使用多晶硅TFT,不仅可以将像素部、而且可以将配置在其周边的周边驱动电路部都一体地在同一基板上形成。即,可以通过同一工序形成作为配置在像素部的像素驱动元件的多晶硅TFT和构成周边驱动电路部的多晶硅TFT.

10 然而,在LCD中,为了显示彩色图像,则必须设置光的 3 原色即红、绿、蓝 (RGB; Red Green Blue)各色的彩色滤光器。

例如,在使用1块像素部(液晶屏)的单板式的液晶投射用彩色LC D及直视用彩色LCD中,在各像素中,为了使RGB各色一一对应,设置各色的彩色滤光器。

15 这里,在1块像素部设置RGB各色的彩色滤光器时,在各色的彩色滤光器之间必须设置由遮光膜构成的黑底。

先有的彩色滤光器形成在与形成像素驱动元件的第1基板将液晶层夹在中间而相对配置的第2基板上。但是,采用这种结构时,难于消除第1基板与第2基板的相对位置的偏离。因此,必须增大与使第1基板和第2基板的位置一致的精度相当的黑底的宽度。结果,彩色滤光器的面积将减小,从而可用于显示的显示电极的面积也减小。

20

30

可用于显示的显示电极的面积相对于像素部的总面积的比例称为数值 孔径。数值孔径越大, LCD的明度越高, 从而可以进行高画质的显示。

即,在上述结构的彩色滤光器中,由于数值孔径低,所以,难于获得 25 高画质。

在彩色滤光器的色边界没有黑底时,在像素与像素的边界附近(对显示没有贡献的部分),通过1个像素(例如蓝的像素)的光将进入在对显示没有贡献的像素边界交叉而相邻的不同颜色的像素(例如,红的像素),容易发生不用的混色。这种不用的混色将使彩色画质降低。因此,在像素与像素的边界附近,通过在对显示没有贡献的部分的范围内设置黑底,进行可靠的色分离,便可提高彩色画质。但是,如果使黑底重叠到显示电极位置(对显示有贡献的部分)从而宽度太大时,则如上所述,数值孔径将

降低。

5

因此,提案了在形成像素驱动元件的基板一侧形成彩色滤光器的结构.这种结构的彩色滤光器,称为片内彩色滤光器。如果采用片内彩色滤光器,便可避免上述各基板的位置错位引起的缺点。

下面, 顺便对片内彩色滤光器列出以下各公报。

- (a)特开昭62-254122号公报(G02F 1/133 3 27, G02B 5/20 101, G02F 1/133 306, G09F 9/30); 在该公报中, 假定利用染色法、印刷法、电解法形成彩色滤光器,
- 10 (b)特开平4-253028号公报(G02F 1/1335 5 05, G02F 1/133 5 5 05, G02F 1/133 5 5 05, G02F 1/1333 5 0 5, G09F 9/10);在该公报中,作为彩色滤光器的形成方法,列举了对利用旋涂法形成的树脂绝缘膜进行染色的方法和对预先将颜料或染料分散而形成的绝缘树脂进行图像重叠的方法。
- 15 (c)特开平7-72473号公报(G02F 1/1335 5 05, G02F 1/1343, G02F 1/136 500, G02 F 1/135 510); 在该公报中, 假定利用电解法形成彩色滤光器.

近年来, 为了降低LCD的制造成本, 所以, 要求可以简单而容易制造的片内彩色滤光器.

20 本发明的目的旨在提供具有可以简单而容易制造的片内彩色滤光器的显示装置。另外,本发明的另一个目的在于提供具有片内彩色滤光器的显示装置的简单而容易的制造方法。

发明的公开

符合本发明第1观点的显示装置,其主旨是具有由感光性高分子彩色 25 薄膜构成的片内彩色滤光器。

因此,按照符合本发明第1观点的显示装置,在粘贴感光性高分子彩色薄膜后,通过进行曝光处理和显影处理,便可简单而容易地制造片内彩色滤光器。

符合本发明第2观点的显示装置,具有相对的第1和第2基板、配置 30 在各基板间的液晶层、在第2基板的液晶层一侧形成的公共电极、在第1 基板的液晶层一侧形成的液晶单元的显示电极、与显示电极连接的像素驱 动元件和在显示电极的液晶层一侧形成的由感光性高分子彩色薄膜构成的 片内彩色滤光器.

因此,按照符合本发明第2观点的显示装置,可以获得具有片内彩色 滤光器的有源矩阵方式的彩色液晶显示装置。并且,在粘贴感光性高分子 彩色薄膜后,通过进行曝光处理和显影处理,便可简单而容易地制造片内 5 彩色滤光器。

•

附图简述

- 图1是将本发明具体化的实施例1~3的显示装置的电路框图。
- 图 2 是实施例 1 ~ 3 的显示装置的主要部分的电路图。
- 图 3 是实施例 1 的显示装置的一部分的概略剖面图。
- 10 图 4 是图 3 的一部分放大图。
 - 图 5 是用于说明实施例 1 的显示装置的制造方法的一部分概略剖面图。
 - 图 6 是用于说明实施例 1 的显示装置的制造方法的一部分概略剖面图。
- 15 图 7 是用于说明实施例 1 的显示装置的制造方法的一部分概略剖面图.
 - 图 8 是实施例 2 的显示装置的一部分概略剖面图.
 - 图 9 是实施例 3 的显示装置的一部分概略剖面图。
 - 图10是图9的一部分放大图。
- 20 图 1 1 是用于说明实施例 3 的显示装置的制造方法的一部分概略剖面图.
 - 图12是用于说明实施例3的显示装置的制造方法的一部分概略剖面图。
- 图13是用于说明实施例3的显示装置的制造方法的一部分概略剖面25 图。

用于实施发明的最佳形态

(实施例1)

下面,参照附图说明将本发明具体化的实施例1.

图 1 表示本实施例的有源矩阵方式 L C D 的框图结构。

30 各扫描线(栅极配线)G1…Gn, Gn+1…Gm和各数据线〔漏极配线)D1…Dn, Dn+1…Dm配置在像素部(液晶显示板)10 1上。各栅极配线和各漏极配线分别正交,像素102设置在该正交部分。

并且,各栅极配线与栅极驱动器103连接,用以施加栅极信号(扫描信号)。另外,各漏极配线与漏极驱动器(数据驱动器)104连接,用以施加数据信号(视频信号)。由这些驱动器103、104构成周边驱动电路部105。

通常将各驱动器103、104中的某一方与像素部101形成在同一基板上的LCD称为驱动器一体型(驱动器内藏型)LCD。栅极驱动器103有时也设置在像素部101的两侧。另外,漏极驱动器104有时也设置在像素部101的两侧。

5

图 2 表示设置在栅极配线 G n 与漏极配线 D n 的正交部分的像素 1 0 10 2 的等效电路。

像素102由作为像素驱动元件的TFT106、液晶单元LC和辅助电容(存储电容或附加电容)Cs构成。TFT106的栅极与栅极配线Gn连接,TFT106的漏极与漏极配线Dn连接。并且,液晶单元LC的显示电极(像素电极)和辅助电容Cs与TFT106的源极连接。由该液晶单元LC和辅助电容Cs构成在背景技术中说明的信号存储元件。电压Vcom加到液晶单元LC的公共电极(显示电极的相反一侧的电极)上。另一方面,在辅助电容Cs中,恒定电压VR加到和与TFT106的源极连接的一侧的电极(以下,称为存储电极)相反一侧的电极(以下,称为对置电极)上。从字面所知,该液晶单元LC的公共电极是0所有的像素102的共同的电极。并且,在液晶单元LC的显示电极和公共电极之间形成静电电容。有时,辅助电容Cs的对向电极电与相邻的栅极配线Gn+1连接。

在这样构成的像素102中,使栅极配线Gn为正电压,将正电压加到TFT106的栅极上时,TFT106导通。于是,液晶单元LC的 静电电容和辅助电容Cs就由加到漏极配线Dn上的数据信号进行充电。相反,使栅极配线Gn为负电压,将负电压加到TFT106的栅极上时,TFT106就截止,这时,加到漏极配线Dn上的电压由液晶单元LC的静电电容和辅助电容Cs所保持。这样,通过将想写入像素102的数据信号供给漏极配线,控制栅极配线的电压,便可使像素102保持任意的数据信号。液晶单元LC的透过率根据该像素102保持的数据信号而变化,从而显示图像。

图 3 表示具有片内彩色滤光器的、本实施例的 L C D 的像素部 1 0 1

的一部分概略剖面图。本实施例的LCD采用作为TFT106使用 SD (Single Drain)结构的平面型多晶硅TFT的透过型结构,作为单板式 的液晶投影用彩色LCD或直视用彩色LCD使用。图4表示在图3的T FT106的附近的放大图。在图3和图4中,省略了辅助电容CS.

) • ;

5

15

20

25

30

在相对的各透明绝缘基板 1、 2 之间,形成填充液晶的液晶层 3。 液 晶单元LC的显示电极4设置在透明绝缘基板1上,液晶单元LC的公共 电极 5 设置在透明绝缘基板 2 上,作为各电极 4 、 5 的材质,通常使用铟 锡氧化物(ITO; Indium Tin Oxide)。在公共电极5上形成定向膜6。 在显示电极 4 上,顺序形成钝化膜 7、 R G B 中的某一色的彩色滤光器 8 10 a~8c和定向膜10.即,液晶层3夹在各定向膜6、10之间。在R G B 各色的彩色滤光器 8 a ~ 8 c 之间, 形成由遮光膜构成的黑底 (B M) 9. 该黑底9的膜厚与各彩色滤光器8 a~8 c的膜厚相同。

在透明绝缘基板1的液晶层3一侧的表面上, 形成构成TFT有源层 的多晶硅膜11。在栅极绝缘膜12上,形成构成栅极配线GN的栅极电 极13. 在多晶硅膜11上,形成漏极区域14和源极区域15,在各区 域14、15之间,形成沟道区域16。由这些各区域14~16和栅极 电极13构成TFT106.

在TFT106的整个面上,形成层间绝缘膜17.源极区域15通 过在层间绝缘膜17上形成的接触孔18与源极电极19连接。漏极区域 14通过在层间绝缘膜17上形成的接触孔20与构成漏极配线Dn的漏 极电极21连接。在各电极19、21和层间绝缘膜17的整个面上,形 成平坦化绝缘膜22.源极电极19通过在平坦化绝缘膜22上形成的接 触孔23与显示电极4连接。

这样,源极电极15和显示电极4通过源极电极19连接,是为了获 得源极区域15和显示电极4的良好的电阻接触。即,省掉源极电极19 时,由多晶硅膜11构成的源极区域15和由ITO构成的显示电极4就 直接连接。结果,由于源极区域15和显示电极4的异质接合,将发生由 禁带差而引起的能隙,从而不能获得良好的电阻接触。不能获得源极区域 15和显示电极 4 的电阻接触时,加到漏极配线 Dn上的数据信号就不能 正确地写入像意102、从而LCD的画质将降低。因此,通过设置由铝 合金膜构成的源极电极19,与将源极区域15和显示电极4直接连接的 情况相比,当然可以获得良好的电阻接触。

在TFT106中,源极区域15、源极电极19有时分别称为漏极区域、漏极电极,漏极区域14、漏极电极21已也分别称为源极区域、源极电极。这时,漏极配线Dn称为源极配线,漏极驱动器104称为源极驱动器。

下面,顺序说明本实施例的制造方法。

工序1:首先,在透明绝缘基板1(石英玻璃,耐高温玻璃)上形成非搀杂多晶硅膜11(膜厚约500Å)。

多晶硅膜11的形成方法,有以下几种。

- (1)直接形成多晶硅膜11的方法:使用CVD(Chemical Vapor 10 Deposition)法或PVD(Phisical Vapor Deposition)法。CVD法,有常压CVD法、减压CVD法、等离子体CVD法、ECR(Electron Cyclotron Resonance)等离子体CVD法和光激励CVD法等。另外,PVD法有蒸发法、EB(Electron Beam)蒸发法、MBE(Molecular Beam Epitaxy)法和溅射法等。
- 15 其中,利用甲硅烷(SiH₄)或乙硅烷(Si₂H₆)的热分解的减压CVD法是一般的方法,可以形成最高品质的多晶硅膜11。在减压CVD法中,处理温度在小于约550℃下为非晶硅,在大于约620℃时为多晶硅。
- 另外,也可以使用利用等离子体中的甲硅烷或乙硅烷的热分解的等离 20 子体CVD法。等离子体CVD法的处理温度约为300℃,如果添加氢 促进反应,就形成非晶硅膜。并且,如果添加惰性气体(氦、氖、氩、氦、 氙、氡),则等离子体就被激励,即使在相同的处理温度下,也可以形成 多晶硅膜。
- (2)在形成非晶硅膜后使之发生多结晶从而形成多晶硅膜 6 的方 25 法:使用固相成长法或熔融再结晶化法。

固相成长法,就是通过对非晶硅膜在约600℃下进行约20小时的长时间的热处理、在固体状态下使之发生多结晶从而获得多晶硅膜的方法。

熔融再结晶化法,就是只使非晶硅膜的表面熔融使之发生再结晶并将 30 基板温度保持在600℃以下的方法,有激光退火法及RTA(Rapid Thermal Annealing)法。激光退火法是将激光照射非晶硅膜的表面上进 行加热熔融的方法。RTA法是将灯光照射非晶硅膜的表面上进行加热熔 融的方法.

- 1

这样,如果使用固相成长法或熔融再结晶法将基板温度保持在不超过600℃,作为透明绝缘基板,就可以使用耐高温玻璃。石英玻璃随着大型化而价格显著提高,此外,当前实现大型化也有一定的限度,所以,基5板的尺寸受到限制。因此,与成本相称的LCD的显示板尺寸小于2型,作为摄像机的取景器用或液晶投影仪用是足够使用了,但是,作为直视用显示板尺寸就太小了,不能使用。另一方面,通常的玻璃(耐高温玻璃)是石英玻璃的价格的约1/10,尺寸也没有限制。现在,在市售的LCD用的耐高温玻璃(例如,美国Corning Inc. 制的商品名「7059」)中,有约600℃的耐热温度的玻璃。因此,要求使用小于约600℃的低温工序(称为低温工艺)形成多晶硅TFT,以便可以使用通常的玻璃(耐高温玻璃)作为透明绝缘基板。此外,在约1000℃的高温工序中形成多晶硅TFT时,相对于低温工艺,将其称为高温工艺。

其次,在多晶硅膜11上形成栅极绝缘膜12(膜厚:约1000 15 Å)。

栅极绝缘膜12的形成方法有以下几种。

- (1)使用氧化法形成硅氧化膜的方法:使用高温氧化法(使用干燥氧的干燥氧化法、使用湿氧的湿氧化法、在水蒸气气氛中的氧化法)、低温氧化法(在高压水蒸气气氛中的氧化法、氧气等离子体中的氧化法) 20 和阳极氧化法等。
 - (2)使用涂敷法形成氧化硅膜、氮化硅膜、氮氧化硅膜(SiO_x N_y)的方法:使用CVD法或PVD法。另外,还有将各膜组合形成多层结构的方法。

在利用CVD法的氧化硅膜的形成中,使用甲硅烷或乙硅烷的热分 25 解、TEOS(Tetra-Ethyl-Ortho-Silicate)等有机氧硅烷的热分解和 卤硅烷的加水分解等。在利用CVD法的氮化硅膜的形成中,使用氨和二氯甲硅烷(SiH2Cl2)、氨和甲硅烷、氮和氨等的热分解等。氮氧化硅膜具有氧化膜和氮化膜的两种膜的特性,可以利用CVD法通过向形成 氮化硅膜的系统中导入少量的氧化氮(N2O)来形成。

30 欄极绝缘膜12的形成方法也有高温工艺和低温工艺。在高温工艺中,通常可以使用上述高温氧化法。另一方面,在低温工艺中,通常可以使用上述氧等离子体中的氧化法或涂敷法等,处理温度控制在600℃以

下.

30

其次,在栅极绝缘膜12上形成栅极电极13(膜厚约3000A), 重叠为所希望的形状。作为栅极电极13的材质,可以使用搀杂杂质的多 晶硅、金属硅化物、高熔点金属单体、其他金属等,在形成中可以使用C VD法或PVD法。

接着,利用自整合技术将栅极电极 1 3 作为掩膜,在多晶硅膜 1 1 上形成漏极区域 1 4 和源极区域 1 5 . 对于各区域 1 4 、 1 5 的形成方法,也有高温工艺和低温工艺。在高温工艺中,将杂质进行离子注入后,进行高温热处理,激活杂质。在低温工艺中,通过照射磷化氢气体(P H₃)0 或乙硼烷(B₂ H₆)和氢气的混合气体的离子簇射,不设置特别的热处理工序,同时进行杂质的注入和激活。在低温工艺中,也有在注入杂质离子后,通过在小于约 6 0 0 ℃的低温下进行数小时~数十小时的热处理来激活杂质的方法。

其次,在元件的整个面上形成层间绝缘膜17(膜厚:约2000~15 4000Å)。作为层间绝缘膜17,可以使用氧化硅膜、氮化硅膜、氮氧化硅膜、硅酸盐玻璃等,其形成可以使用CVD法或PVD法。另外,还有将各膜组合采用多层结构的方法。例如,有利用由非搀杂的氧化硅膜(以下,称为NSG膜)将BPSG(Boron-doped Phospho-Silicate Glass)膜夹在中间的结构(NSG/BPSG/NSG)构成层间绝缘20 膜17、在BPSG膜形成后通过进行反流处理提高层间绝缘膜17的级差覆盖性的方法。

接着,利用各向异性蚀刻,在层间绝缘膜17上形成各接触孔18、20。

并且,通过将元件暴露在氢等离子体中,进行多晶硅膜11的氢化处25 理.所谓氢化处理,就是通过使氢原子与多晶硅的结晶缺陷部分结合、减少缺陷、使结晶结构稳定从而提高电场效应迁移率的方法。这样,便可提高TFT106的元件特性。

其次,利用溅射法在包含各接触孔18、20在内的元件的整个面上形成铝合金膜(A1-1%Si-0.5%Cu)(膜厚:约5000~1000Å)。接着,通过使该铝合金膜溅射为所希望的形状,形成源极电极19和漏极电极21。

使铝合金膜中含有1%的过饱和硅,是为了防止硅从多晶硅膜11向

各电极 1 9、 2 1 中转移。另外,在铝合金膜中添加铜,是为了提高各电极 1 9、 2 1 的耐电迁移和耐应力迁移的特性。

其次,在元件的整个面上形成平坦化绝缘膜22(膜厚:约1.0~2.0μm)。作为平坦化绝缘膜22,可以使用氧化硅膜、氮化硅膜、氮氧化硅膜、硅酸盐玻璃膜等,其形成可以使用CVD法或PVD法。另外,也可以使用旋涂玻璃(SOG)膜、合成树脂膜(聚酰亚铵系列树脂膜、有机硅膜、丙烯酰基系列树脂膜等)。此外,还有将各膜组合采用多层结构的方法。

接着,利用各向异性蚀刻,在平坦化绝缘膜22上形成接触孔23. 10 其次,利用溅射法在包含接触孔23在内的元件的整个面上形成ITO 膜.接着,通过使该ITO膜溅射为所希望的形状,形成显示电极4(膜厚:约1000~2000Å).

接着,在元件的整个面上形成钝化膜7。作为钝化膜7,可以使用氮化硅膜、PSG(Phospho-Silicate Glass)膜等,其形成可以使用CVD法或PVD法。

15

20

25

30

ランサーR11」.

工序 2 (参见图 5 (a)):将红色感光性高分子彩色薄膜 (薄膜电阻) 3 1 (膜厚:约2.0 μm) 粘贴到钝化膜 7 上。具体而言,就是将感光性高分子彩色薄膜 3 1 以适当温度 (例如,约 1 3 0~150℃) 加热,用滚轮压上去。通过热压,即使没有粘接剂也可以获得足够的粘接力。作为这种红色感光性高分子彩色薄膜,有富士胶卷株式会社制的商品名:卜

工序3(参见图5(b)):通过具有与R(红)的彩色滤光器8 a 对应的图案的光掩膜32,对感光性高分子彩色薄膜31进行曝光,使与彩色滤光器8 a 对应的感光性高分子彩色薄膜31的部分31 a 感光。结果,感光性高分子彩色薄膜31的感光的部分31 a 就不会溶于显影液了.

工序 4 (参见图 5 (c)):通过进行感光性高分子彩色薄膜 3 1 的显影处理,从上述部分 3 1 a 形成红的彩色滤光器 8 a 。即,通过用显影液溶解去除感光性高分子彩色薄膜 3 1 上的部分 3 1 a 以外的部分,只保留下部分 3 1 a . 其次,进行烘烤处理(处理温度: 2 2 0 $\mathbb C$),使红的彩色滤光器 8 a 干燥。

工序5(参见图6 (a)):和上述工序2~工序4一样,从绿色的

感光性高分子彩色薄膜形成G(绿)的彩色滤光器 8 b, 从蓝色的感光性高分子彩色薄膜形成 B (藍)的彩色滤光器 8 c. 作为这种绿色或蓝色的感光性高分子彩色薄膜,分别有富士胶卷株式会社制的商品名「トランサーG11」或「トランサーB11」. 在进行绿的彩色滤光器 8 b 和蓝的彩色滤光器 8 c 的显影处理后,也进行烘烤处理(处理温度:2 2 0 ℃),使各彩色滤光器 8 b、8 c 干燥.

工序 6 (参见图 6 (b)):将黑色的感光性高分子彩色薄膜 3 3 (膜厚:约2.0 μm) 粘贴到 R G B 各色的彩色滤光器 8 a ~ 8 c 和钝化膜 7 上。具体的方法和感光性高分子彩色薄膜 3 1 的情况相同。作为这种黑色的感光性高分子彩色薄膜,有富士胶卷株式会社制的商品名「トランサーKt1」。

10

20

工序7(参见图6(c)):通过具有比RGB各色的彩色滤光器8 a~8 c的间隙小并且比栅极电极13等的TFT106的不透明材料部分大的间隙34 a的图案的光掩膜34,对感光性高分子彩色薄膜33进15 行曝光,使与间隙34 a对应的感光性高分子彩色薄膜33的部分33 a 感光. 结果,感光性高分子彩色薄膜33的感光的部分33 a 就不溶于显影液了.

工序 8 (参见图 7 (a)):从在透明绝缘基板 1 形成 T F T 1 0 6 的面的反面进行曝光,使夹在 R G B 各色的彩色滤光器 8 a ~ 8 c 和感光性高分子彩色薄膜 3 3 的部分 3 3 b 感光。这时,由于粘贴在 R G B 各色的彩色滤光器 8 a ~ 8 c 上的感光性高分子彩色薄膜 3 3 难于曝光,所以,只有部分 3 3 b 进行曝光而感光。结果,感光性高分子彩色薄膜 3 3 的感光的部分 3 3 b 就不溶于显影液了。

25 工序9(参见图7(b)):通过进行感光性高分子彩色薄膜33的显影处理,从上述各部分33a、33b形成黑底9.即,通过用显影液溶解去除感光性高分子彩色薄膜33上各部分33a、33b以外的部分,只保留下各部分33a、33b。接着,进行后烘烤处理(处理温度:240℃),使黑底9干燥,充分固定,同时也使RGB各色的彩色滤光30器8a~8c充分固定。

这样,在工序8中,利用将RGB各色的彩色滤光器8a~8c作为 遮光膜的背面曝光法,形成与各彩色滤光器8a~8c和黑底9的部分3 3 a 的间隙匹配的部分 3 3 b. 另外,在工序 7 中,利用使用光掩膜 3 4 的正面曝光法,对不能用上述背面曝光法进行曝光的部分(栅极电极 1 3 等的 TFT 1 0 6 的不透明材料部分)进行曝光,形成部分 3 3 a.

然而,黑色的感光性高分子彩色薄膜33是用与红绿蓝色的感光性高分子彩色薄膜不同的光进行感光的薄膜,是用特定波长的光(例如365 nm 波长的紫外线)进行曝光的。这里,重要的是可以采用背面曝光法的技术。这就是在已形成的彩色滤光器8a~8c中包含紫外线吸收剂。因此,365 nm 波长的紫外线在红绿蓝色的感光性高分子彩色薄膜位置之外,只对TFT106的不透明材料部分位置之外的部分进行曝光。但是,红绿蓝色的感光性高分子彩色薄膜的紫外线吸收效果有限制,以约10mJ(以10mW的光输出10秒钟)曝光为限,所以,必须用达到该限制之前的低输出的紫外线对黑色的感光性高分子彩色薄膜33进行曝光。

5

10

15

25

30

工序10 (参见图2):在RGB各色的彩色滤光器 $8a \sim 8c$ 和黑底9上形成定向膜10。这里,定向膜10的形成温度(约180 °C)设定为低于各彩色滤光器 $8a \sim 8c$ 和黑底9的耐热温度。

其次,利用溅射法在透明绝缘基板2的整个面上形成ITO膜,从而 形成公共电极5。接着,在公共电极5上形成定向膜6。

作为定向膜 6、10,可以使用氧化硅(SiO)的倾斜蒸发膜、聚 酰亚铵系列树脂膜、硅烷膜等。

20 其次, 通过使各透明绝缘基板1、2的各定向膜10、6的面相对, 并将液晶封入其间形成液晶层3, 就完成了LCD的像素部101。

然而,使用耐高温玻璃作为透明绝缘基板1时,不仅在形成多晶硅膜 11时而且在直至形成定向膜10的全部工序中,都必须使用低温工艺。

作为低温工艺的定向膜10的形成方法,有将可溶性的聚酰亚铵的溶液在彩色滤光器和黑底上整个面地涂敷、在20℃以下的温度下使溶剂挥发从而得到由聚酰亚铵构成的定向膜的方法。使用这种可溶性的聚酰亚铵作为素材时,与使用聚酰铵酸作为定向膜的原材料的情况相比,处理温度低,所以,对耐热温度为200~300℃(通常为约240℃)的片内彩色滤光器的LCD非常合适。但是,可以使用于从聚酰铵酸化学合成聚酰亚铵的加热温度在例如300℃以下的温度完成时,如果可以实现例如300℃以上的耐热温度的片内彩色滤光器,就可以采用以聚酰铵酸作为原材料的定向膜。

这样, 按照本实施例, 可以获得以下的作用和效果.

①通过钝化膜7在显示电极4上形成彩色滤光器8a~8c,将片内 彩色滤光器具体化。结果,可以与各透明绝缘基板1、2的位置符合的精 度无关地提高像素部101的数值孔径,从而可以获得高画质。

②使用感光性高分子彩色薄膜31形成RGB各色的彩色滤光器8 a~8c。另外,使用感光性高分子彩色薄膜33形成黑底9.各彩色薄 膜 3 1、 3 3 通过加热而压紧,对于被粘接物可以简单而容易地粘贴。另 外, 各彩色薄膜 3 1、 3 3 的曝光处理和显影处理可以利用在半导体的制 造工序中通常所使用的技术, 所以, 简单而容易。因此, 与上述各公报(a)~ (c)所公开的方法相比,可以简单而容易地制造彩色滤光器 8 a ~ 8 c 10 和黑底9.

③将定向膜10的形成温度设定得低于各彩色滤光器8a-8c和黑 底9的耐热温度。因此,形成定向膜10时,各彩色滤光器8a~8c和 黑底9的形状和特性不会发生变化。

④通过形成平坦化绝缘膜22,使元件表面(显示电极4、钝化膜7、 彩色滤光器8a~8c、黒底9、定向膜10的表面)平坦化。结果,可 以获得以下的作用和效果。

⑤显示电极 4 的表面级差缓和。结果,显示电极 4 的膜厚均匀,不会 发生显示电极 4 的电阻.

⑥由于定向膜10的表面平坦,所以,液晶层3中的液晶分子的定向 20 均匀。结果,即使使像素102微细化,也可以获得液晶层3的良好的定 向, 从而可以获得高精细的像素部101。

(实施例2)

5

15

下面,参照图 8 说明将本发明具体化的实施例 2。 在本实施例中,对 25 于和实施例 1 相同的结构部件, 标以相同的符号, 并省略其说明.

图 8 表示具有片内彩色滤光器的本实施例的 L C D 的像素部 1 0 1 的 一部分的概略剖面图。在本实施例中,和实施例1不同的地方是, RGB 各色的彩色滤光器 4 1 a ~ 4 1 c 和黑底 4 2 使用 1 块感光性高分子彩色 薄膜43形成。因此,黑底42的膜厚与各彩色滤光器41a~41c的 膜厚相同.

感光性高分子彩色薄膜 4 3 是和普通照相使用的彩色胶片相同的感光

性高分子彩色薄膜,通过曝光、发色显影、漂白定影工序,形成由RGB 各色的彩色滤光器41a~41c和黑底42构成的彩色图案。

下面,说明RGB各色的彩色滤光器41a~41c和黑底42的形成方法。

5 工序1:将感光性高分子彩色薄膜43(膜厚:约6.0μm)粘贴到钝化膜7上。其具体的方法和感光性高分子彩色薄膜31的方法相同。或者,感光性高分子彩色薄膜43本身无热压接力时,可以将粘接剂涂敷到钝化膜7上,利用该粘接剂的粘接力将感光性高分子彩色薄膜43粘接到钝化膜7上。作为这种粘接剂,可以使用例如明胶等有机剂,涂敷方法10 可以是旋涂法。

感光性高分子彩色薄膜 4 3 由 3 层感光性高分子彩色薄膜构成,各层的薄膜分别与 R G B 的各色对应地着色。或者,也可以使 3 层感光性高分子彩色薄膜的各层的颜色为与 R G B 的各色互补的青色、品红、黄色的组合。这时,利用各补色的重叠组合,便可再现 R G B 的三原色.

15 工序2:首先,在1块基板上,通过与RGB的3色和黑色对应的光 掩膜,对感光性高分子彩色薄膜43进行曝光,然后进行显影处理,同时 形成RGB各色的彩色滤光器41a-41c和黑底42.

这样,按照本实施例,除了和实施例1的上述①、③-⑥相同的作用和效果外,还可以获得以下的作用和效果。

20 ①可以比实施例1更简单而容易地形成RGB各色的彩色滤光器41 a-41c和黑底42.

②曝光处理1次即可完成,所以,可以防止RGB各色的彩色滤光器41a~41c的位置偏离。

25 (实施例3)

下面,参照附图说明将本发明具体化的实施例 3. 在本实施例中,对于和实施例 1 相同的结构部件,标以相同的符号,并省略其说明。

图 9 表示具有片内彩色滤光器的本实施例的 L C D 的像素部 1 0 1 的一部分的概略剖面图。图 1 0 表示图 9 中的 T F T 1 0 6 附近的放大图。

30 在本实施例中,与图3和图4所示的实施例1不同的地方为以下几点。

(1)省略了平坦化绝缘膜7。

(2)利用RGB各色的彩色滤光器51a~51c或黑底52,使由于上述(1)而发生的元件表面的级差实现平坦化.即,利用RGB各色的彩色滤光器51a~51c,使显示电极4的表面的高低不平实现平坦化,利用黑底52使显示电极4之外部分(各电极19、21、层间绝5 续膜17)的表面的级差实现平坦化.黑底52的膜厚比各彩色滤光器51a~51c的膜厚薄.

下面, 顺序说明本实施例的制造方法.

工序1:和实施例1的工序1相同。

15

20

工序 2 (参见图 1 1 (a)):将红色的感光性高分子彩色薄膜 (薄10 膜电阻) 5 3 (膜厚:约2.0 μm) 粘贴到钝化膜 7 上。具体的方法和感光性高分子彩色薄膜 3 1 的方法相同。

工序 3 (参见图 1 1 (b)):通过具有与R(红色)的彩色滤光器 5 1 a 对应的图案的光掩膜 3 2, 对感光性高分子彩色薄膜 5 3 进行曝光,使与彩色滤光器 5 1 a 对应的感光性高分子彩色薄膜 5 3 的部分 5 3 a 感光.

工序 4 (参见图 1 1 (c)):通过进行感光性高分子彩色薄膜 5 3 的显影处理,从上述部分 5 3 a 形成红色的彩色滤光器 5 1 a.

工序 5 (参见图 1 2 (a)):和上述工序 2 ~ 工序 4 一样,从绿色的感光性高分子彩色薄膜形成绿色的彩色滤光器 5 1 b,从蓝色的感光性高分子彩色薄膜形成蓝色的彩色滤光器 5 1 c.

工序 6 (参见图 1 2 (b)):将黑色的感光性高分子彩色薄膜 5 4 (膜厚:约1.0 μm) 粘贴到 R G B 各色的彩色滤光器 5 1 a ~ 5 1 c 和钝化膜 7 上。具体的方法和感光性高分子彩色薄膜 3 1 的方法相同。

工序7(参见图12(c)):通过具有比RGB各色的彩色滤光器 25 51a~51c的间隙小并且比栅极电极13等的TFT106的不透明 材料部分大的间隙34a的图案的光掩膜34,对感光性高分子彩色薄膜54进行曝光,使与间隙34a对应的感光性高分子彩色薄膜54的部分54a感光.

工序 8 (参见图 1 3 (a)):从透明绝缘基板 1 上形成 T F T 1 0 30 6 的面的反面进行曝光,使夹在 R G B 各色的彩色滤光器 5 1 a ~ 5 1 c 和感光性高分子彩色薄膜 5 4 的部分 5 4 b 感光。这时,由于粘贴在 R G B 各色的彩色滤光器 5 1

a~51c上的感光性高分子彩色薄膜54难于曝光,所以,只是部分54b进行曝光而感光。

工序 9 (参见图 1 3 (b)):通过进行感光性高分子彩色薄膜 5 4 的显影处理,从上述各部分 5 4 a、 5 4 b 形成黑底 5 2。

5 工序10(参见图9):在RGB各色的彩色滤光器51a~51c和黑底52上形成定向膜10.这里,定向膜10的形成温度设定得低于各彩色滤光器51a~51c和黑底52的耐热温度。此后的工序和实施例1的工序10相同。

这样,按照本实施例,可以获得和实施例1的上述①~③相同的作用 10 和效果。

另外,在本实施例中,黑色的感光性高分子彩色薄膜 5 4 的膜厚比 R G B 各色的感光性高分子彩色薄膜 5 3 的膜厚薄。因此,利用 R G B 各色的彩色滤光器 5 1 a ~ 5 1 c 形成的显示电极 4 平坦化。即,R G B 各色的彩色滤光器 5 1 a ~ 5 1 c 形成的显示电极 4 的高度比显示电极 4 以外的部分(各电极 1 9、 2 1、层间绝缘膜 1 7)的高度低。因此,如果使用于形成黑底 5 2 的感光性高分子彩色薄膜 5 4 的膜厚比用于形成各彩色滤光器 5 1 a ~ 5 1 c 的感光性高分子彩色薄膜 5 3 的膜厚薄,就可以消除各彩色滤光器 5 3、 5 4 的表面的级差。结果,便可获得和实施例 1 的上述 ⑥ 相同的作用和效果。

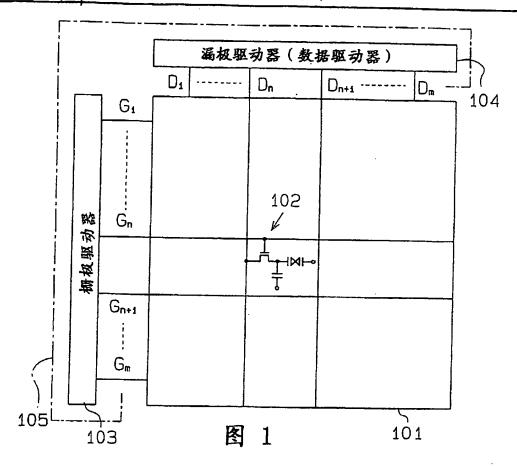
20 这里,只说明了本发明的几个实施例,但是,显而易见,在不脱离本发明的主旨或范围的条件下,可以通过其他多种形式使本发明具体化。特别是应理解为本发明可以通过以下形式进行实施。

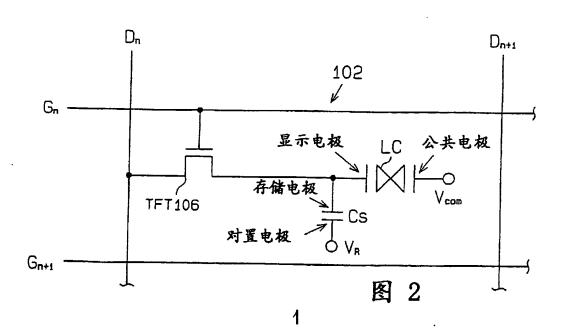
- (1)将TFT106作为不是采用SD结构而是采用LDD (Lightly Doped Drain)结构或双栅极结构。
- 25 (2)将杂质搀杂到TFT106的沟道区域16中,控制TFT106的阈值电压(Vth)。在以用固相成长法形成的多晶硅膜11为有源层的TFT106中,在口沟道晶体管中,阈值电压有向降低方向偏移的倾向,在口沟道晶体管中,阈值电压有向增强的方向偏移的倾向。特别是进行氢化处理时,这种倾向更为显著。为了抑制阈值电压的偏移,可以将30杂质搀杂到沟道区域16中。
 - (3)设置辅助电容Cs.
 - (4)可以将TFT106置换为不是平面型而是反平面型、交错型、

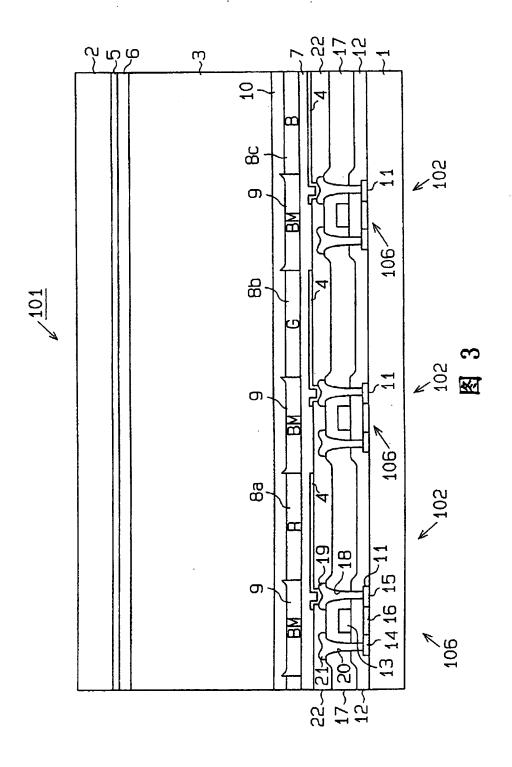
反交错型等其他结构的TFT。

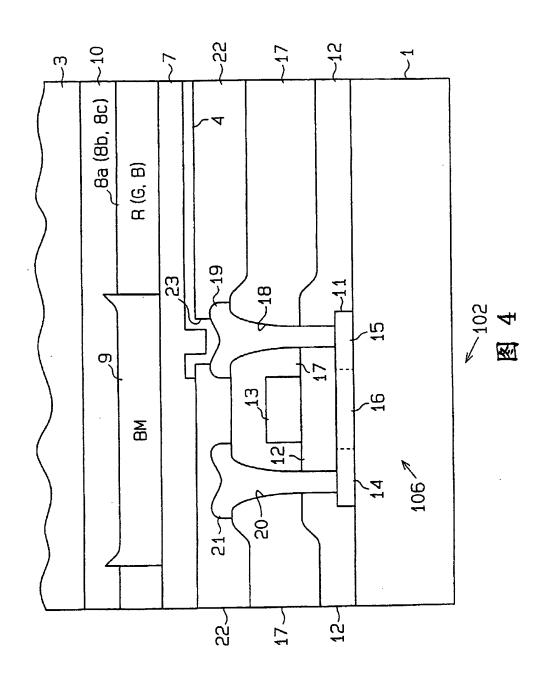
- (5)可以将TFT106置换为不是多晶硅TFT而是非晶硅TFT.
- (6)利用不是铝合金的其他导电材料形成源极电极19和漏极电极 5 21.作为这种导电材料,有高熔点金属单质的薄膜、高熔点金属化合物、 金属硅化物、搀杂多晶硅等。
- (7)不仅适用于将TFT作为像素驱动元件使用的晶体管型的有源矩阵方式LCD,而且适用于将晶体管作为像素驱动元件使用的晶体管型及二极管型的有源矩阵方式LCD。对于二极管型的像素驱动元件,有金10 属-绝缘物-金属(MIM)、ZnO(氧化锌)压敏电阻、金属-半导体(MSI)、背对背二极管(BTB)、环形晶体管(RD)等。
 - (8)适用于采用反射型结构的LCD。
 - (9) 省去钝化膜7, 在显示电极4上直接形成彩色滤光器8a~8 c、41a~41c、51a~51c。
- 15 上述各种形式和各实施例应作为示例考虑,本发明不限于这里所记载 的详细事项,可以在所附的权利要求范围中进行变通。

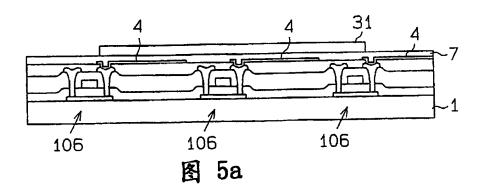
说明书附图

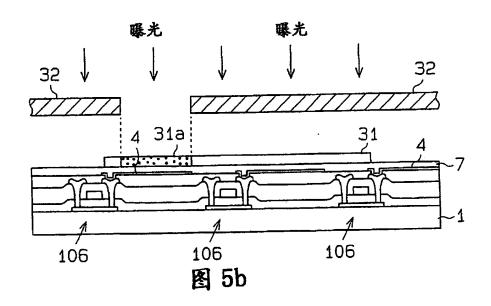












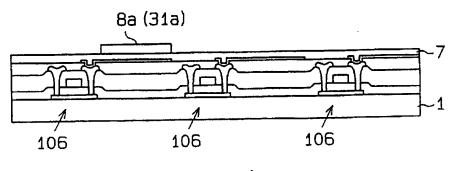
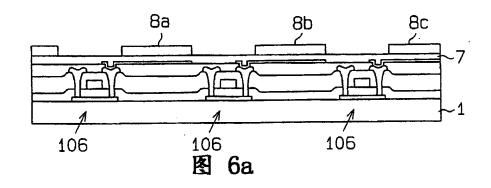
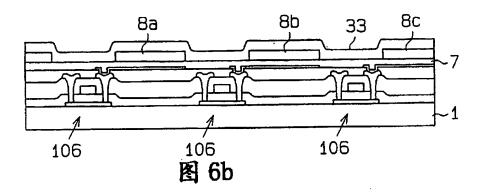
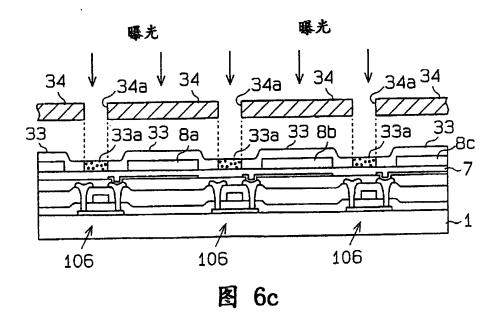
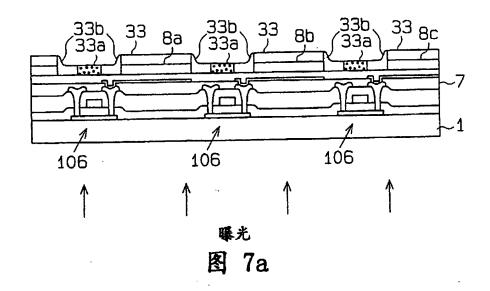


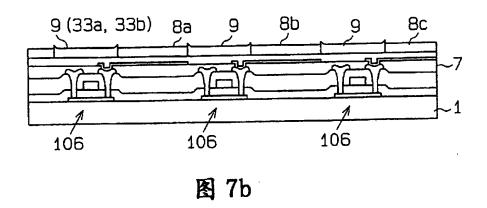
图 5c

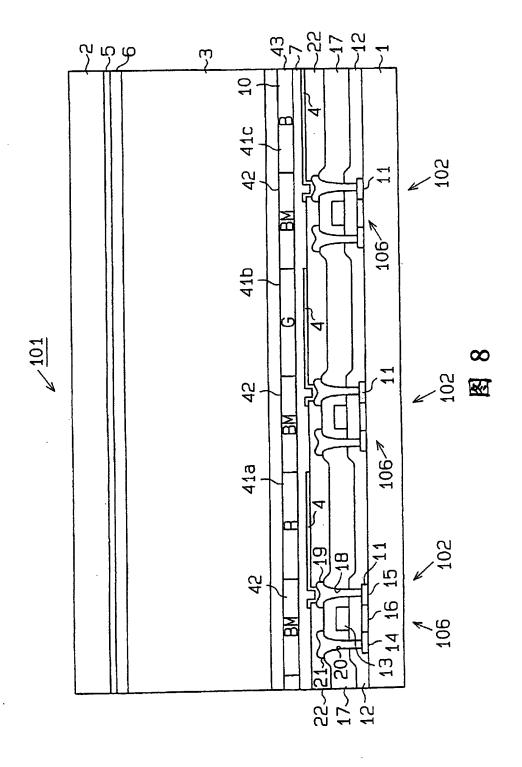


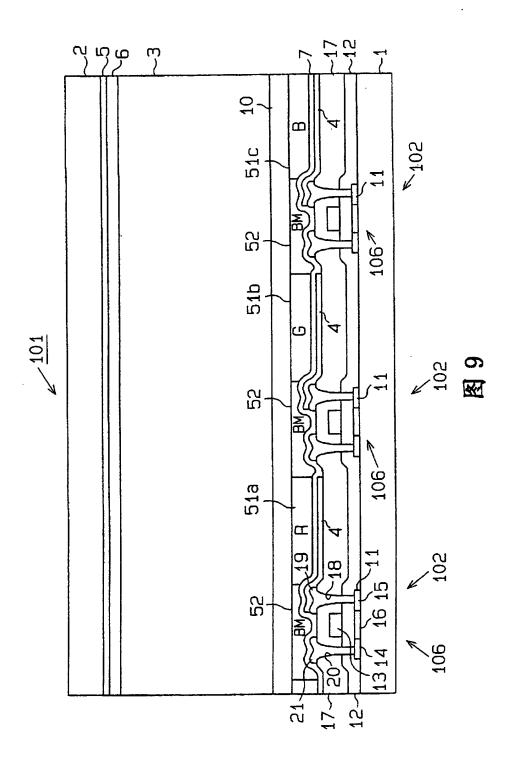


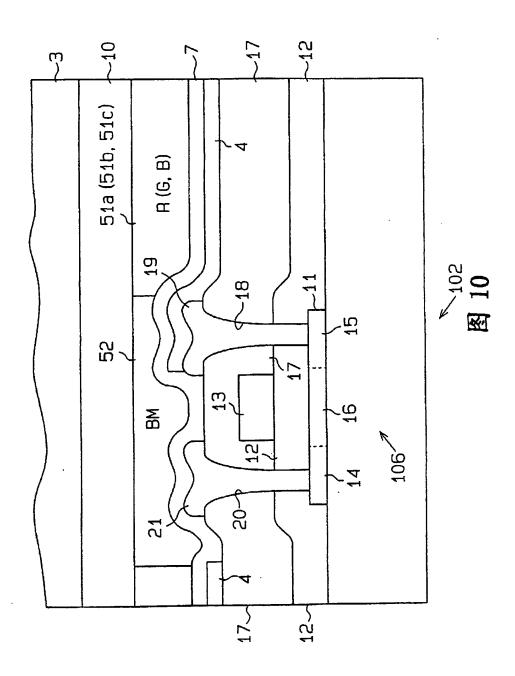


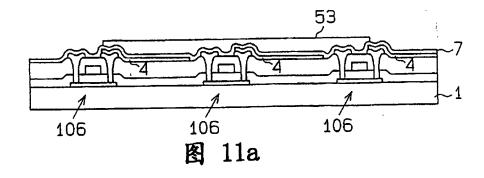


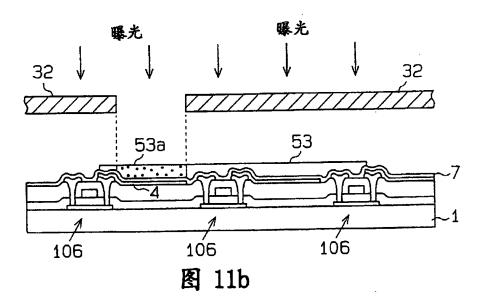


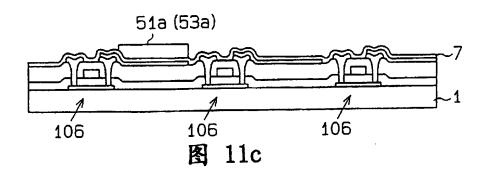


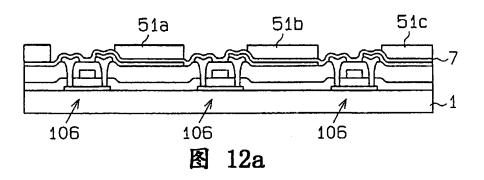


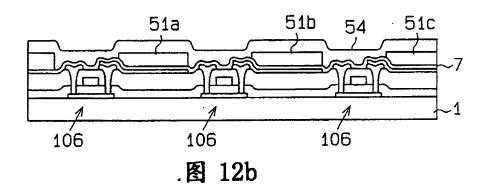












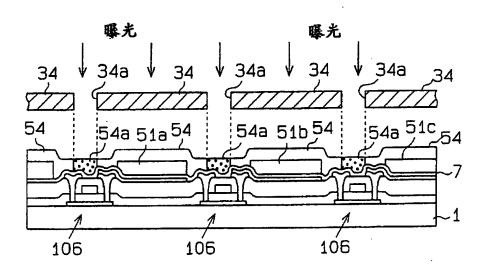


图 12c

